

上海伟测半导体科技股份有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海伟测半导体科技股份有限公司	
检测类型	☐ 评价 ☒ 定期 ☐ 监督 ☐ 事故	
地址	上海市浦东新区东胜路38号A2, D1厂区	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声
	检测结果	化学因素0个，物理因素2个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位2个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为2，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	王达清
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清 孙燕莉 采样：汤敏 张陈勇
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：郝为峰 陪同人员：郝为峰
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.22 采样时间：2024.8.22

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





